# Tendencias en el diseño de fuentes de corrientes para amplificadores diferenciales Recopilación Bibliográfica

Edison Abado A., Wilmer Condori O., Kevin Cuba A., Roly Sandro G. B., Joseph Garfias Q.

Universidad Nacional de San Antonio Abado del Cusco



Facultad de Ingeniería Eléctria, Electrónica, Informática y Mecánica Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica

24 de julio de 2022



- FET de Nanotubos de Carbono
  - Clasificación de nanotubos de carbono
- 2 Criterios de diseño de fuentes de corriente
- Fuentes de corrientes
  - Fuente de corriente constante cascode
  - Fuente con FET
- Conclusiones
- Bibliografía

Las necesidades de eficiencia nos llevan a buscar nuevas maneras de realizar tareas con el fin de aumentar la eficiencia, partiendo de ello se tiene a un dispositivo electrónico cuya composición se gestó en 1991 por Sumio Ijima (un nanotubo multicapoa) y en 1993 con Donal Bethude que produjo nanotubos de Carbono de una sola capa.

Desde entonces, se fueron desarrollando nanotubos de carbono para dierentes aplicaciones, entre ellas, la que más nos interesa, los nanotubos de carbono para aplicaciones de semiconductores, para ser más específicos, el CNFET o CNTFET (Carbon Nanotube FET) cudo diámetro de circunferencia va desde < 1nm hasta 50nm [1] para aplicaciones de nuestro interes.

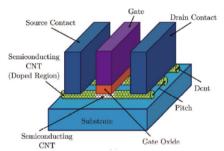


Figura 1: Diseño de un CNFET como un MOSFET [2]

La principal clasificación se da por el tipo de distribución de las celdas hexagonales.

- 1. Nanotubo de una sola capa (SWNT).
- 2. Nanotubo Multicapa (MWNT).
- 3. Nanotubo Mixto.

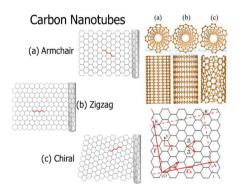


Figura 2: Los principios de construcción del CNT de planchas de grafeno [3] .

La estructura interna de CNFET es muy parecida al del MOSFET, requiere de tres pines, y también la compuerta (Gate) controla el flujo de corriente a través del canal. el switching de la compuerta habilita la corriente del canal [3]. La construcción se muestra en la figura 3

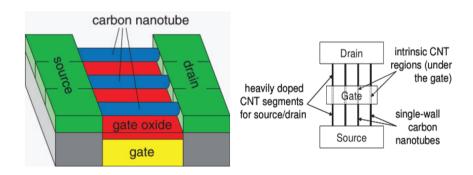


Figura 3: Estructura del CNFET [4].

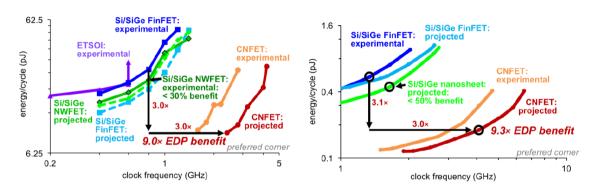


Figura 4: Comparación de otros dispositivos con CNFET de 7nm y 5nm [5] .

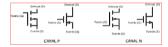
### Nanotransistores

- FET basados en nanotubos de carbono pueden operar más rápido y con un voltaje de suministro menor que sus equivalentes basados en silicio.
- Con una tensión de alimentación de 0,4 voltios, la corriente que fluye a través del transistor de nanotubos de carbono es mayor que la que obtendrían los mejores transistores CMOS de silicio a una tensión de alimentación de 0.7 V.



### **CMOS**

- 1. FET basados en silicio tienen mayor retardo, así como el voltaje de suministro lo es.
- Los dispositivos de silicio, si se redujeran al tamaño del dispositivo basado en nanotubos de carbono, aún seguirían siendo más lentos.



Cuadro 1: Nanotubos de carbono en comparación con los CMOS

### Criterios de diseño de fuentes de corriente

La parte primordial de los amplificadores operacionales son los DA (differential amplifier), ya que este amplifica la diferencia de dos entredas de voltaje. Estos estan elaborados con tecnologias CMOS y los BIPOLARES, que con el tiempo se vio las deficiencias que presenta.

- Elevado consumo de energia
- Velocidad de tecnologia en los bipolares
- Los MOSFET en escalas de nano presenta limitaciones

En ese sentido se hace uso de los CNTFET (transistor de efecto de campo de nanotubos de carbono) que son los nuevas herramientas del futuro para los dispositivos electrónicos.

Como menciona [6], CNTFET es un dispositivo prometedor y se puede utilizar para extender la validez de la ley más conocida de Gordan Moore. Se ha encontrado que el CNTFET intrínseco tiene Características  $CV/I \sim 13$  veces más altas que las de un convencional n-MOSFET, el transistor de efecto de campo de nanotubos de carbono (CNFET) es una excelente alternativa a un transistor a granel tradicional para bajo consumo de energía y alto rendimiento, según [7]

# **Propiedades**

- Reducción de potencia consumida
- Alta velocidad de procesamiento
- Eficiencia en los circuitos integrados
- Gran capacidad de conducción eléctrica
- Alta resistencia a la tracción
- Conductividad térmica

### Nanotubos

Son laminas de grafeno enrollados en tubos, que presentan caracteristicas:

- Eléctricas
- Mecánicas
- Semiconductoras
- Prop. optoelectrónicas

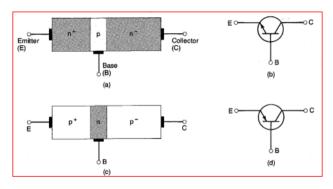


Figura 5: Estructura interna de los nanotubos de carbono [8]

De acuerdo a la figura 5, podemos observar que presenta 2 formas:

- Single wall carbone nanotube (SWCNT)
- Multi wall carbone nanotube (MWCNT)

### Parámetros de diseño

### Diametro de los nanotubos

$$D_{CNT} = \frac{\sqrt{3}a_0}{\pi} \sqrt{n^2 + m^2 + mn} \tag{1}$$

#### Donde:

- n,m son los valores de vectores de guiralidad del nanotubo
- a<sub>0</sub> distancia interatómica entre cada átomo de carbono

### Voltaie umbral

$$V_{th} \approx \frac{E_g}{2e} = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{aV_{\pi}}{eD_{CNT}} \tag{2}$$

- a = 2.49A, distancia de carbono a átomo de carbono
- $V_{\pi} = 3.033 eV$  energía de enlace del carbono
- e, es el valor de la carga del electrón



### Ancho de banda

$$W = (N-1)S + D_{CNT} \tag{3}$$

- N, números de CNTS
- S, es la distancia entre el centro de dos CNTs (factor importante para el diseño)

La influencia de varios parámetros de CNTFET, N, S y  $D_{CNT}$ 

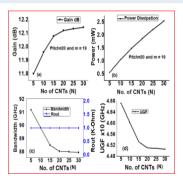


Figura 6: Variación de (a) Ganancia de corriente (b) Disipación de potencia (c) Ancho de banda (d) Frecuencia de ganancia unitaria con N en la propuesta basada en CNT-DA[6]

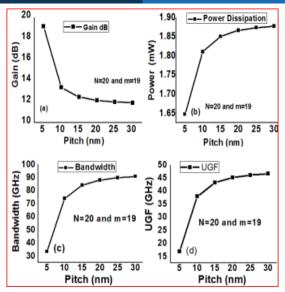


Figura 7: Variación de (a) ganancia de corriente (b) Disipación de potencia (c) Ancho de banda (d) Frecuencia de ganancia unitaria con respecto al tono de CNT-DA [6]

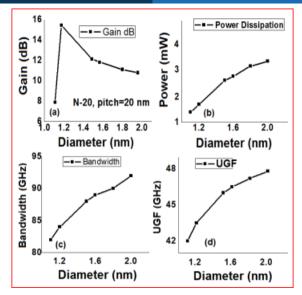


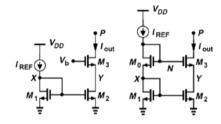
Figura 8: Variación de (a) Ganancia (b) Disipación de potencia (c) Ancho de banda (d) Frecuencia de ganancia unitaria con respecto al diámetro de CNT-DA [6]

- Fuente de corriente constante cascode
- Fuente de corriente constante con FET(Mosfet)



Fuente de corriente constante cascode

Una forma de eliminar la disparidad de  $V_{DS}$  es usar la configuración cascode:



$$V_{DD}$$
 tal que  $V_X = V_Y$ 

$$\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_3}{\left(\frac{W}{L}\right)_0} = \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_2}{\left(\frac{W}{L}\right)_1}$$

donde

W: ancho de puerta L: longitud de la puerta

Fuente de corriente constante cascode

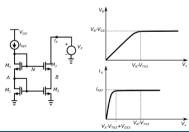
$$V_{P_{min}} = V_{DS_{sat_2}} + V_{DS_{sat_3}} \tag{4}$$

$$V_{P_{min}} = (V_{GS_0} - V_{TH_0}) + (V_{GS_1} - V_{TH_1})$$
(5)

$$V_{P_{min}} = 2V_{DS_{sat}} + V_{TH_3} = 2V_{OD} + V_{TH} (6)$$

Dimensionando correctamente los transistores logramos que  $M_3$  absorba las variaciones de  $V_P$  y mantenga  $V_X = VY$ .

Por debajo de la tensión mínima de salida,  $M_3$  ya no puede absorber las diferencias de  $V_{DS}$  y  $V_B$  y será distinto a  $V_A$ , volviendo a los problemas de espejo simple. Para tensiones muy bajas, la resistencia de salida se degrada.



(7)

Fuente de corriente constante con FET(Mosfet)

- El par diferencial básico consta de dos MOSFET de enriquecimiento acoplados (Q<sub>1</sub> y Q<sub>2</sub>), polarizados con una fuente de corriente constante; esta ultima suele ser una configuración de espejo de corriente similar a la utilizada con BJT's. desde luego se supone que el circuito de carga es tal que los dos MOSFET que conforman el par, se encuentran operando en la región de saturación.
- El MOSFET es frecuentemente usado como amplificador de potencia y ofrece como ventaja una resistencia de entrada alta, prácticamente infinita en la compuerta y una corriente de polarización de entrada cai cero.
- Existen dos razones fundamentales por las cuales se prefieren los amplificadores diferenciales sobre los de un solo extremo: son sensibles a la interferencia y no necesitan capacitores de paso y acoplamiento.

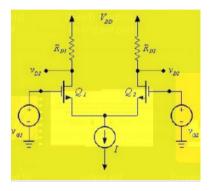


Figura 9: Amplificador diferencial con FETs

### Conlusiones

- Las fuentes de corrientes basados en nanotubos de carbono y FETs tienen ventajas por encima que los BJTs: no dependen de hie, por ende no se verán afectados por la temperatura.
- Las fuentes de corrientes se usan en los amplificadores de corriente como un elemto de amplificador, ya que fijará un valor constante para el punto de operación del amplificador diferencial.

### Bibliografía

- [1] M. S. Akhoon, A. G. Alharbi, M. A. Bhat, S. A. Suandi, J. Ashraf, and S. A. Loan, "Design and simulation of carbon nanotube based current source load differential amplifier," in 2021 International Conference on Microelectronics (ICM), pp. 140–143, 2021.
- [2] Z. Liu, T. Pan, S. Jia, and U. Wang, "Design of a novel ternary sram sense amplifier using cnfet," in 2017 IEEE 12th International Conference on ASIC (ASICON), pp. 207–210, 2017.
- [3] S. Waykole and V. S. Bendre, "Performance analysis of classical two stage opamp using cmos and cnfet at 32nm technology," in 2018 Fourth International Conference on Computing Communication Control and Automation (ICCUBEA), pp. 1–6, 2018.
- [4] S. M. Turkane and A. K. Kureshi, "Performance investigation of emerging nano devices for low power analog circuits," in 2016 International Conference on Automatic Control and Dynamic Optimization Techniques (ICACDOT), pp. 718–722, 2016.
- [5] G. Hills, M. G. Bardon, G. Doornbos, D. Yakimets, P. Schuddinck, R. Baert, D. Jang, L. Mattii, S. M. Y. Sherazi, D. Rodopoulos, R. Ritzenthaler, C.-S. Lee, A. V.-Y. Thean, I. Radu, A. Spessot, P. Debacker, F. Catthoor, P. Raghavan, M. M. Shulaker, H.-S. P. Wong, and S. Mitra, "Understanding energy efficiency benefits of carbon nanotube field-effect transistors for digital vlsi," *IEEE Transactions on Nanotechnology*, vol. 17, no. 6, pp. 1259–1269, 2018.
- [6] M. S. Akhoon, A. G. Alharbi, M. A. Bhat, S. A. Suandi, J. Ashraf, and S. A. Loan, "Design and simulation of carbon nanotube based current source load differential amplifier," in 2021 International Conference on Microelectronics (ICM), pp. 140–143, 2021.
- [7] Z. Liu, T. Pan, S. Jia, and U. Wang, "Design of a novel ternary sram sense amplifier using cnfet," in 2017 IEEE 12th International Conference on ASIC (ASICON), pp. 207–210, 2017.
- [8] D. Prasad, Mainuddin, Laxya, and S. S. Islam, "Low power low voltage cntfet-based current differencing buffered amplifier," in 2017 4th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN), pp. 115–120, 2017.